

$$g_3 = \sigma_3 v_3 \gamma N_c \exp\{-(\epsilon_c - \epsilon)/kT\};$$

$$g_d = \sigma_d v_d \gamma^{-1} N_v \exp\{(\epsilon_c - \epsilon_v)/kT\}.$$

Для Р. ц. справедливы соотношения

$$K_d \gg g_3, \quad K_3 \gg g_d,$$

т. е. заполненный электроном Р. ц. со значительно большей вероятностью захватывает дырку, чем испускает электрон в зону c , тогда как пустой — с большой вероятностью захватывает электрон, чем испускает дырку в зону v .

При др. соотношениях между величинами K_d , K_3 и g_3 , g_d дефекты и примесные атомы будут играть роль центров прилипания (ловушек) электронов ($g_3 \gg K_d$, $K_3 \gg g_d$), центров прилипания дырок ($g_d \gg K_3$, $K_d \gg g_3$) или центров генерации и носителей (если $g_3 \gg K_d$, $g_d \gg K_3$). Если захват хотя бы одного из носителей заряда центром происходит с излучением фотона, уносящего осн. часть выделяющейся энергии, то он наз. центром излучательной рекомбинации (ЦИР) или центром светления (люминесценции). Др. часть энергии может выделяться в виде фононов. В разных ЦИР излучат. процесс реализуется разл. путями: а) при захвате свободного носителя из c - или v -зоны непосредственно в осн. состояние центра; соответствующие сечения излучат. захвата $\sigma_{c,v}^{izl}$, σ_d^{izl} лежат обычно в пределах 10^{-18} — 10^{-20} см 2 ; б) при переходе носителя, захваченного на мелкий возбуждённый уровень ЦИР, в осн. состояние; в) при т. н. внутреннем переходе захваченного носителя между находящимися в запрещённой зоне уровнями внутр. электронной оболочки глубокого Р. ц. (напр., З d -оболочки атома переходного металла или 4 f -оболочки редкоземельного атома); г) при т. н. тунNELном межцентровом переходе носителей между уровнями близко расположенных донора и акцептора, составляющих единий Р. ц.

Захват каждого из носителей центром без излучательной рекомбинации (ЦБР) происходит с передачей всей выделившейся энергии решётке либо непосредственно в виде фононов (многофононная безизлучат. рекомбинация), либо сначала другому свободному или связанныму носителю, к-рый затем отдаёт эту энергию решётке (оже-рекомбинация). Связанный носитель может находиться либо на том же (многозарядном) центре, либо на соседнем. Так, излучат. захват свободного электрона глубоким акцептором A может быть подавлен безизлучат. захватом, если в решётке вблизи A (на расстоянии, достигающем десятков Å) находится заполненный (глубокий) донор D . Выделяющаяся энергия уносится электроном донора, эмитируемым в c -зону. Такая донорно-акцепторная пара может рассматриваться как оже-центр безизлучат. рекомбинации.

Уровни центров многофононной безизлучат. рекомбинации обычно расположены вблизи середины запрещённой зоны, их положение зависит от зарядового состояния центра, притём электрон-фононное взаимодействие в центре сильное. Такими центрами могут быть как точечные, так и протяжённые дефекты, напр. крупные кластеры, включения др. фазы, дислокации.

При наличии у Р. ц. неск. метастабильных «конфигураций» (ориентаций, расстояний между компонентами центра и т. д.), соответствующих разл. минимумам полной энергии, рекомбинация носителей может сопровождаться на Р. ц. его переходом между метастабильными состояниями.

Лит.: Смит Р., Полупроводники, пер. с англ., 2 изд., М., 1982; Коварский В. А., Кинетика безизлучательных процессов, Кипп, 1968; Landsberg P. T., Adams M. J., Radiative and auger processes in semiconductors, «J. of Luminescence», 1973, v. 7, p. 3; Бонч-Бруевин В. Л., Капланчиков С. Г., Физика полупроводников, М., 1977; Милис А., Примеси с глубокими уровнями в полупроводни-

образуются в холодных ($T = 20$ — 100 К) областях СИ с концентрацией электронов $0,1$ — 1 см $^{-3}$. Ширины Р. р. с $n > 100$ оказались в резком противоречии с теорией штарковского уширения спектральных линий в плазме, что дало толчок к пересмотру теории. Лишь в результате почти 20-летних усилий по улучшению теории и совершенствованию методов наблюдения удалось достичь согласия между теоретич. и наблюдающими ширинами Р. р. высших порядков.

Условия, при к-рых могут наблюдаться Р. р., довольно жёсткие: с одной стороны, концентрация частиц в среде должна быть достаточно малой, иначе эффекты уширения спектральных линий давлением размывают линии и сделают их ненаблюдаемыми, с др. стороны — число высоковоизбуждённых атомов на уровне зерна должно быть достаточно велико. Такие условия выполняются только в очень протяжённых и разреженных космич. объектах (туманностях и межзвёздной среде). Зарегистрированы Р. р. Н, Не, С, S и, возможно, нек-рых др. элементов в диапазоне длин волн от неск. миллиметров до 20 м с главными квантовыми числами от 30 до 747. Соответствующие им атомы достигают макроскопич. размеров (до 0,1 мм). Структура высоковоизбуждённых состояний атомов водородоподобна. Частоты Р. р. вычисляются по ф-ле Ридберга. Вследствие изотопического сдвига Р. р. Н и Не наблюдаются различно. Линии обильного в межзвёздной среде углерода и более тяжёлых элементов сливаются в одну блэнду (полосу). С ростом n и др. интенсивность Р. р. резко падает. Наблюдались Р. р. вплоть до $\Delta n = 6$.

В разреж. плазме туманностей и межзвёздной среде населённость атомных уровней отклоняется от термодинамически равновесной. В радиодиапазоне $h\nu \ll kT$, поэтому даже слабое отклонение населённостей уровней от термодинамически равновесной может приводить к заметному мазерному эффекту в Р. р.

Р. р. — важный диагностич. инструмент совр. астрофизики. Радиоизлучение не поглощается пылевым компонентом межзвёздной среды, поэтому в радиодиапазоне Галактика в осн. прозрачна. Это позволяет наблюдать в Р. р. очень удалённые объекты, к-рые из-за межзвёздного поглощения не наблюдаются в оптич. диапазоне. Р. р. позволяют также исследовать динамику ионизов. водорода в Галактике, темп-ру, содержание гелия и др. характеристики зон HII. Р. р. также обнаружены в спектрах др. галактик.

Лит.: Каплан С. А., Пинельнер С. Б., Физика межзвездной среды, М., 1979; Radio recombination lines, ed. by R. A. Shaver, Dordrecht, 1980; см. также лит. при ст. Ридберговские состояния. С. А. Гуляев.

РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ — дефекты или примесные атомы (ионы) в кристаллич. решётке, на к-рых происходит рекомбинация электронно-дырочной пары (см. Рекомбинация носителей заряда). Процесс осуществляется путём последоват. захвата электрона и дырки центром. Энергетич. уровня Р. ц. лежат в запрещённой зоне, и центр обменивается носителями заряда с зоной проводимости (c) и валентной дырочной зоной (v) посредством процессов термич. испускания электронов из заполненного Р. ц. в зону c (с вероятностью в единицу времени g_3) и дырки из пустой Р. ц. в зону v (с вероятностью g_d), а также обратных процессов захвата свободного электрона на пустой Р. ц. (вероятность K_3) и свободной дырки на заполненный Р. ц. (K_d). Величины g_3 , g_d , K_3 , K_d определяются сечениями захвата электрона и дырки σ_3 , σ_d , их тепловыми скоростями v_3 , v_d , энергетич. расположением ϵ уровня Р. ц. и краёв зон (ϵ_c , ϵ_v), кратностью вырождения уровня Р. ц. γ , статистич. факторами c - и v -зон (N_c , N_v). Они являются функциями темп-ры T и концентраций свободных электронов n и дырок p (при отсутствии вырождения):

$$K_3 = \sigma_3 v_3 n, \quad K_d = \sigma_d v_d p.$$